# XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

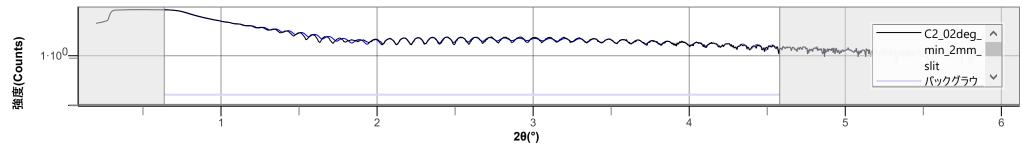
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.004 オフセット = 0.000e+000 フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

残差タイプ: |Δ(LogI)| 最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-015 装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>	L6	Fe2O3	0.366	Const	3.86906	Const	0.100	Con
	LO		±0.013	精密化	±0.05	精密化	±0.03最小←	精密化
$\checkmark$	L5	Fe2O3	2.070	Const	2.50873	Const	0.537	Con
	LS		±0.016	精密化	±0.017 最小←	精密化	±0.018	精密化
$\checkmark$	L4	* * o Fe	0.369	Const	7.87334	Const	0.405	Con
	L <del>4</del>		±0.4	精密化	±0.06 →5	大 精密化	±0.012	精密化
	L3	Fe Fe	86.898	Const	7.80917	Const	0.100	Con
	LS		±0.02	精密化	±0.02 →5	大 精密化	±0.04最小←	精密化
$\checkmark$	L2	* * . Fe	89.268	Const	7.61632	Const	0.588	Con
	LZ		±0.02	精密化	±0.03 →5	大 精密化	±0.04	精密化
$\checkmark$	L1	**. Fe	7.631	Const	4.42567	Const	0.100	Con
	LI		±0.13	精密化	±0.05	精密化	±0.04最小←	精密化
	基板	<b>⊡</b> Si	$\infty$		2.32924	Const	0.500	Con